## BEST AVAILABLE COPY

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-139595

(43)Date of publication of application: 26.05,1998

(51)Int.Cl.

C30B 29/22 C30B 25/18

(21)Application number : 08-294758

(71)Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(22)Date of filing:

07.11.1996

(72)Inventor: WATANABE YOKO

### (54) PRODUCTION OF YBCO THIN FILM AND YBCO THIN FILM COATED BODY

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To form a YBCO thin film having the c-axis perpendicular to the substrate, high critical current density and little interfaces of crystal grains on the substrate by heating a MgO single crystal substrate having [110] plane direction in a specified temp. range and forming a film of oxide superconducting YBCO thereon.

SOLUTION: A MgO single crystal substrate having [110] plane direction is heated at ≥650° C, on which a film of oxide superconducting YBCO is formed. The plane direction [110] represents all equivalent planes of (100), (010), (-100), etc. By using the substrate having this plane direction, the film formed has orientation along the c-axis and YBCO grains oriented in the plane direction. The thin film is formed by a normal method such as laser ablation, sputtering, etc. The substrate temp. during forming the film is preferably controlled to 675 to 850° C. The obtd. thin film-coated material having the YBCO thin film shows excellent superconducting characteristics and is useful as a superconducting device in the field of electronics.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公園番号

特開平10-139595

(48)公開日 平成10年(1998) 5月26日

(51) Int.CL°	識別記号	FΙ		
C30B 29/2	22 501	C30B	29/22	501J
25/1	18 ZAA		25/18	ZAA

#### 審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 6 目)

			ANA HAROME OL (± 0 H)			
(21)出廣番号	特顧平8-294758	(71)出職人	000002118			
			住友金属工業株式会社			
(22)出顧日	平成8年(1996)11月7日	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号				
		(72)発明者				
			大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号住			
			友金属工業株式会社内			
		(74)代理人				
		(10)	JIEL A LAC OF THE			
	•		· ·			

### (54) 【発明の名称】 YBCO薄膜の製造方法およびYBCO薄膜被憂体

#### (57)【要約】

【課題】基板面に垂直に c 軸が配向した、結晶粒界の少ない酸化物超伝導体 Y B C O 薄膜の製造方法および Y B C ○薄膜被覆体の提供。

【解決手段】(1)面方位 {110}のMg ○単結晶基板を650℃以上に加熱して、その基板上に酸化物超伝導体YBCOを成膜する方法を含むYBCO薄膜の製造方法。

(2) 面方位 (110) のMgO単結晶基板上に c 軸が 基板面に垂直な酸化物超伝導体 YBCOの薄膜を備える YBCO薄膜被覆体。

2

#### 【特許請求の範囲】

1

【請求項2】面方位 {110}のMgO単結晶基板上に c 軸が基板面に垂直な酸化物超伝導体YBCOの薄膜を 備えることを特徴とするYBCO薄膜被覆体。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超伝導デバイス、 SQUID、フィルタ等に使用される酸化物超伝導体Y BCOの薄膜の製造方法およびYBCO薄膜被覆体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】立方晶の結晶構造をとるMgOの単結晶 基板は酸化物超伝導薄膜、誘電体薄膜等の成膜用基板と して広く使用されている。特に近年では、誘電率が小さ く、かつ熱膨張係数が酸化物超伝導体に近いなどの特徴 から、酸化物超伝導体YBCOの高周波デバイス用薄膜 20 の成膜基板としてもっとも広く使用されている。

【0003】このうち、通常使用されている基板はMgOの{100} 面を基板面とする基板である。このような基板を「面方位{100}のMgO単結晶基板」という。本明細書において、特定の面を表示する場合には、(100)等のように丸カッコを用い、{100}のように、カッコを用いる場合には、等価な面を全て含むことを表示する。たとえば立方晶においては、{100}は、(100)、(-100)等を全て含むことを意味する。

【0004】また、特定の方向を表示する場合も、(100)のように丸カッコを用いる。しかし、等価な方向を全て代表する場合は、〈100〉のような形状のカッコを用いる。面の場合も方向の場合も、マイナスを表すときは -1のように指標にマイナス符号を付ける。

【0005】立方晶の場合、方向(100)を直交する xyz軸のx軸とすれば、面(100)はx軸に垂直、 すなわち方向(100)に垂直な面である。

【0006】MgOの結晶構造は上記したように立方品であり、その原子配列はサイコロ型に区分けできる。MgOの面 (100) はサイコロの1つの面(どの面でもよい。6個のサイコロの面は等価であり区別できない。)に対応する。

【0007】 YBCOとは、酸化物超伝導体 YBa₁Ca,On をいう。YBCOの結晶構造は常温では正方晶であり、その原子配列は四角柱の形に区分けできる。 YBCOは四角柱のなかでも網長い四角柱に区分けできる。

【0008】文献 (M. Suzuki, et. al: Adv. Supercond. vo 1.7 (95), p945 ) によれば、MgO {100} 基板上 50

に c 軸配向の Y B C O 海膜を成膜した場合、基板面内方向に主に二つの方位を持つ 薄膜の結晶粒が生成する。一つは c u b e ー o n ー c u b e g r a i n s (以下、「辺々対応粒」という。)であり、もう一つは 45° r o t a t e d g r a l n s (以下、「45°回転粒」という。)である。

【0009】ここで、"YBCOをc軸配向させる"とは、上記のYBCOの四角柱の底面をMgOのサイコロの面に平行にのせるように、すなわち四角柱の長さ方向(c軸)をサイコロ面に垂直になるようにYBCOの薄膜を成長させることをいう。

【0010】上記の二つの方位とは、四角柱の底面をサイコロの面に平行に保ちながら、四角柱の底面の正方形の辺をサイコロ面の正方形の辺に平行にする方位(辺々対応粒)と、サイコロ面の正方形の対角線に四角柱の底面の正方形の辺を平行にする方位(45°回転粒)の2つの方位をさす。

【0011】YBCOの海膜面内における結晶粒の成長 は成膜時の条件の影響を受け、成膜時に基板温度、酸素 圧が高い場合、45°回転粒の割合が増加する。YBC れ、四角柱の長さ方向には流れないので、c軸配向であ るかぎり上記2種類の結晶粒が混在しても、双方の結晶 粒ともに電流が流れる面は基板面に平行なので電流が流 れなくなることはない。しかし、薄膜に上記のような異 なった二つの結晶粒が生成すると、その境界が結晶粒界 を形成し多結晶体となる。薄膜が多結晶体になると、そ の結晶粒界が、超伝導薄膜の応用上非常に重要な因子で ある臨界電流密度を低下させるので、多結晶薄膜となる 30 ことは避けなければならない。ここで、"臨界電流密 度"とは、臨界温度以下で超伝導状態にあるYBCOに 電流を流して超伝導状態が壊れない最大の電流をいう。 【0012】成膜時に基板温度を低くすることにより、 45°回転粒の割合を少なくすることは出来る。しか し、成膜持に基板温度を低くすることにより基板面に垂 直な方向に a 軸が配向し(これは四角柱がサイコロ面に 横になって寝るような方位が増えることを意味する)、

【0013】上記の文献においては、a軸配向を抑制し 40 良好な超伝導特性を得るには、基板温度を840℃以上 にする必要があると述べているが、その場合には、45 で回転粒の増大、したがって結晶粒界の増大は避けられ ない。

超伝導特性がいちじるしく劣化する。

#### [0014]

【課題を解決するための手段】図l(a)はMgOの

(100) 面を紙面に平行にした場合、方向(01 0)、(011)、(010)を示した図面である。 【0016】図1 (b) は、このMgOの (100) 面 にYBCO薄膜を成膜した場合にc軸配向した薄膜YB COがとりうる方位関係を示す図面である。図1(b) においては、紙面に垂直な方向にYBCOのc軸、すな わち(001)方向が、右側の図および左側の図ともに 揃っている。しかし、前記したようにYBCOのa軸お よびb軸はMgOの方向(001)、(010)、(0 11)、(0 1 -1)等のどの方向に対しても優先順 位なく平行になる性質を有するため、基板面内方向に辺 々対応粒 (〈100〉に平行な場合)、45°回転粒 (〈110〉に平行な場合)の異なる2方位の結晶粒が 生成する。YBCOのa軸とb軸(両者は等価な軸) が、MgOの〈100〉に平行になる場合、および〈1 10〉に平行になる場合の2つの場合が生じるのは、M gOとYBCOでの結晶配列その他の性質に由来する。 本発明者は、上記の性質について綿密な考察をつき詰 めていった結果、つぎのような考えに到達することがで

【0017】1種類の結晶方位のみのYBCO薄膜を作製するためには、"YBCOのa軸およびb軸が平行になるMgOの方向を直交する2軸に持つ面"を基板面として成膜すればよい。そのような面は{110} である。

【0018】図2は、MgO基板面(110)を紙面に平行にした場合、基板面上で直交する2方向(001)と(1-10)を示す図面である。立方晶において、基板面(110)は面 {110}が代表する等価な面のうちの1つであり、方向(001)および方向(1-1300)は、それぞれ方向〈100〉および〈110〉が代表する等価な方向の1つである。

【0019】 YBCOのa軸とb軸が平行になるMgOの方向(001)と(1-10)は直交している。YBCOのa軸とb軸は結晶的に等価であるから、a 軸またはb軸が、方向(001)または方向(1-10)に平行であるかぎり、できる YBCOの結晶方位は 1とおりであり結晶粒界が生じることはない。

【0020】本発明は、上記考察結果を基に実験をおこないその効果を確認することによって完成されたもので、下記のYBCO薄膜の製造方法およびYBCO薄膜被覆体を要旨とする。

【0021】(1)面方位 {110}のMg○単結晶基板を650℃以上に加熱して、その基板上に酸化物超伝導体YBCOを成膜する方法を含むYBCO薄膜の製造方法(〔発明1〕とする)。

【0022】(2) 面方位 {110} のMg O 単結晶基板上に c 軸が基板面に垂直な酸化物超伝導体YBC O 薄膜を備えるYBC O 薄膜被覆体(〔発明2〕とする)。

【0023】上記〔発明1〕および〔発明2〕において、「MgOの面方位 {100}」は、MgOの基板面が厳密に {100}面でなくてもよく、後記するように、その基板面が {100}面から一定の範囲内にあればよい。

【0024】 [発明1] において、"面方位 {110} のMg O 単結晶基板を700℃以上に加熱して、その基板上にYBC Oを成膜する方法を含む"方法であれば、いずれの方法も、本発明に該当する。

【0025】(発明2)において、YBCOの全ての結晶粒においてその c 軸が基板面に垂直でなくてもよく、一部の結晶粒の c 軸が基板面に垂直でなくてもよい。 【0026】〔発明1〕における「YBCO"薄膜"」はYBCO薄膜そのものをさすのに対して、〔発明2〕における「YBCO薄膜 "被覆体"」とはYBCO薄膜とそれが成膜された基板との複合体をさす。 【0027】

### 【発明の実施の形態】

#### 1. 基板

本発明法は {110} 面を基板面とするMgO単結晶基板を成限用基板として使用し、c軸配向し、かつ基板面内方向のYBCO結晶粒の方位の揃った薄膜作製方法である。基板は、面 {110} を基板面に平行に出したMgO単結晶基板で、通常用いられている研磨方法で研磨したものでよい。成膜したYBCO結晶粒の方位を揃えるため、基板面となる面は {110} 面からの傾きが少ない程良い。具体的には、基板面は、 {110} 面から、任意の方向へ5度以内の傾きであればよい。

【0028】2. 薄膜成長方法

YBCO薄膜の成膜方法は、酸化物薄膜の成膜に通常用いられる方法であればどのような方法でも良い。たとえば、後述する実施例のような、レーザーアプレーション法を用いてもよいし、また、スパッタリング法などで成膜しても良い。

【0029】ただし、成版は、あくまで基板面に対し垂直な方向にYBCOの c 袖が配向する条件で行われなければならない。一般的にMgO  $\{100\}$  基板面に c 軸配向した薄膜を成膜させるためには基板温度840 c 以上が望ましいとされている。しかし、MgO  $\{100\}$  単結晶基板上に成膜する場合、基板温度を高くすると45 回転粒が増大するため、臨界電流密度が劣化する。【0030】 [発明1】において、MgO  $\{110\}$  基板面に c 軸配向させるには、650 c 以上で c 軸配向が得られることが判明した。MgO  $\{100\}$  基板を用いる場合は、840 c 以上が c 軸配向を待るのに好ましい温度域とされていたが、MgO  $\{110\}$  基板を用いる場合には、それより低くなり、650 c 以上が好ましい温度域である。

【0031】しかも、本発明方法によれば、c軸配向し 50 た結晶粒には1種類の方位しか生じようがないため、基

5

板温度を650℃を超えてさらに高温にしても結晶粒界の増大は抑制され、良質の薄膜を得ることができる。したがって、〔発明1〕の製造方法においては、基板温度は650℃以上とする。

【0032】一方、基板温度があまり高すぎるとYBC O中の酸素の含有率が低下して目的とするYBC Oの組成が得られないので900℃以下とすることが望ましい。より確実に c 軸配向が得られ、かつ最適な酸素濃度とするには、基板温度は675~850℃の温度域とすることが望ましい。

#### 【0033】3. YBCO薄膜被覆体

[発明2]におけるYBCO薄膜被覆体のうちのYBC ○薄膜は、全てである必要はないが、大部分の結晶粒の c軸がMg○基板面に垂直でなければならない。すべて の結晶粒が c軸配向することが望ましいのは言うまでも ない。 c軸配向の度合いが減少するほど、超伝導の電流 密度がいちじるしく低下するからである。

【0034】さらにMgO {110} を基板としているので、基板上には結晶粒界の少ないYBCO薄膜が成膜されており、臨界電流密度など超伝導特性は優れたもの20となる。通常、YBCO薄膜は基板上に成膜された後、YBCO薄膜だけ基板から分離されて使用されずに、そのままの状態でYBCO薄膜被覆体として使用される。【0035】

【実施例】つぎに、実施例により本発明の効果を説明す る。

【0036】本発明例として(110)面を基板面とするMgO単結晶基板上にレーザーアブレーション法を用いてYBCO薄膜を成膜した。

\*【0037】表1はそのレーザーアブレーション法による成膜条件を示す。

6

[0038]

【表1】

表 :

<b>広膜法</b>	レーザーアブレーション法
成製溫度	700C, 750C, 800C
、酸素圧	0.4 Torr

【0039】成膜の際の基板温度は、700、750、800℃の3条件とし、基板面の(110)からのオフ角度はジャスト、3度オフ、5度オフ、10度オフとした。

【0040】比較例として(100)面を基板面とする MgO単結晶を用い、レーザーアブレーション法により、表1と同じ条件で成膜をおこなった。基板面の(100)面からのオフ角度は、ジャスト、3度オフ、5度オフ、10度オフとした。膜厚は全てについて、0.3μmとなるように時間を調整しておこなった。

【0041】成膜後、特別な熱処理を行うことなく、YBCO薄膜に対してX線回折測定をおこなった。X線回折測定は入射角をスキャンさせ回折強度を求め、辺々対応粒に対する45°回転粒の回折強度の割合({I(45°回転粒)/I(辺々対応粒)}×100%)により評価した。

【0042】表2は測定結果を示す一覧表である。

[0043]

【表2】

2

		辺々対応粒に対する45。回転粒の割合(%)							
Œ	方位		(110)			(100) *			
<b>#7角度(゜)</b>		0	3	Б	10	0	3	5	1 0
基	800 ≠	-	-	Ē	-	-	-	-	-
栕	650	0	o	2	3	5	7	1 2	15
匯	700	0	1	5	в	10	15	20	24
度	750	Ó	0	8	Ð	2 1	30	2 4	4 0
r	800	1	2	4	1 2	4 5	4 2	5 4	5 2

マーク \* を付した面方位及び温度は本発明の範囲外であることを示す。

【0044】表3は別の機会に行った成原温度の c 軸配向性に及ぼす影響を示す一覧表である。ここで a 軸配向は、前記したように、巫板面に Y B C O を区切る四角柱が横に寝る向きであり、超伝導特性が劣るものをさす。

本発明は超伝導特性の良好なc軸配向であって、かつ4 5。回転粒の少ない薄膜を得ることを目的とする。

[0015]

【表3】

	*	3
成腰温度 (で)	I (点軸配向) I (c軸配向) ×100%	海 考
500 *	_	7モルファス度
550 #	100	結晶性低い.
600 *	M740	超伝導特性劣る.
850	約25	超伝導特性少し劣る.
700	約10	超伝導特性良好.
750	0 (8 軸粒なし)	超伝導特性良好.
800	0 (a 軸粒なし)	粒租大で緻密性劣る.

マーク \* を付した温度は本発明の範囲外であることを示す。

【0046】表2には成膜温度600℃での45°回転 粒の割合は記載されていないが、これは600℃ではa 軸配向の割合が増えたためc軸配向における45°回転 粒の比率の有意な測定ができなかったためである。

【0047】表2および表3によれば、本発明例はc軸配向をとり、かつ45°回転粒の割合は非常に低く、とくに基板温度700~750℃においては45°回転粒の割合がゼロになる場合がある。比較例ではこのような、単結晶化した、または単結晶に近いYBCO薄膜は、これまでではきわめて多数の試行錯誤の後、ごく少数の例において得られていたものである。本発明例においてはこれが普通に得られており、本発明がこの分野において、簡明、かつ基本的なものであることを如実に示している。

#### [0048]

【発明の効果】 本発明により、臨界電流密度の高い結晶\*

\* 粒界の少ない Y B C O 海膜の製造方法と Y B C O 海膜被 覆体が高い再現性のもとに得られ、工業システムのなか に良質の Y B C O 薄膜を製造する方法を組み込むことが 可能となる。この結果、エレクトロニクス分野の各種の デバイスにおいて高い臨界電流密度をもつ Y B C O 薄膜 の利用が促進される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】(a)は、MgO(100)面を紙面に平行に 20 した場合の方向(001)、(010)、(011)を 表す。(b)は、MgO(100)面にYBCO薄膜が c軸配向して成長する場合にとりうる2つの方位関係を 示す。

【図2】MgO(110)面を紙面に平行にした場合 に、基板面上で直交する2方向(1-10)と(00 1)を示す。

【図2】





